PASJ2016 MOP102

散乱体を利用した遅い取り出しビームのエミッタンス整合

EMITTANCE MATCHING OF A SLOW EXTRACTED BEAM BY THE SCATTERER METHOD

藤本哲也^{#, A)}, 岩田佳之^{B)}, 松葉俊哉^{C)}, 藤田敬^{B)}, 佐藤眞二^{B)}, 白井敏之^{B)}, 野田耕司^{B)}

Tetsuya Fujimoto^{#, A)}, Yoshiyuki Iwata^{B)}, Shunya Matsuba^{C)}, Takashi Fujita^{B)}, Shinji Sato^{B)}, Toshiyuki Shirai^{B)},

Koji Noda^{B)}

^{A)} Accelerator Engineering Corporation

^{B)} National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

^{C)} Hiroshima University

Abstract

An introduction of a heavy-ion rotating-gantry is in progress at Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba (HIMAC) to realize a higher precision cancer therapy with heavy ion. A scanning irradiation method will be applied to this gantry course with the beam energy from 430 MeV/u to 48 MeV/u. In the rotating gantry, a horizontal and vertical emittance is coupled by its rotation. To maintain the circular spot shape at isocenter without depending on the gantry angle, it is necessary to achieve the symmetric phase-space distribution for the horizontal and vertical at the entrance of the rotating gantry. Therefore, it is necessary to compensate the emittance, which has different size between the horizontal and vertical. We considered using a thin scatterer method to compensate the emittance. After consideration of the optical design for the emittance matching, the scatterer device was located in the high energy beam transport line. In the beam commissioning, we confirmed that the symmetrical spot shape is obtained at isocenter without depending on the gantry angle.

1. はじめに

放医研 HIMAC では 1994 年から拡大ビーム照射法に よる重粒子線治療を開始し、これまで 10000 人を超える 治療照射を行なってきた[1]。2011 年からは更なる治療 精度の向上、より複雑な形状の腫瘍への適用、正常組 織への付与線量低減が期待される3次元スキャニング法 による治療照射を開始した[2]。そして現在、多門照射や 重要臓器を避けた照射を可能とする重粒子線回転ガン トリー[3]の設置が計画され、現在コミッショニングが進め られている所である[4]。放医研回転ガントリーは 10 台の 超伝導偏向電磁石で構成され、そのうち 8 台は四極磁 場発生用コイルが巻かれた機能結合型となっている[5]。 回転ガントリーを有する治療室には HIMAC シンクロトロ ンから 430~48 MeV/u のビームが供給され、3 次元ス キャニング照射法により治療が行われる。

回転ガントリーではその回転により四極磁場が固定ラ インから見てスキュー四極磁場となる。そのため水平– 垂直のカップルが起こり、アイソセンタースポットに傾きが 生じる。ガントリー回転角度に依らずアイソセンタース ポット形状を対称的な分布とするためには回転部入口で 水平・垂直のビームパラメータを一致させる必要がある。 しかし一般にシンクロトロンからの遅い取り出しビームの エミッタンスは水平・垂直で一致しておらず、HIMAC に 於いても ex < ey となっている。また遅い取り出し法では 静電セプタム電極(ESD)によりビームを削るように取り出 すため水平方向はガウス分布をしていないが、アイソセ ンターで対称的なスポットを実現するためにはこれも改善する必要がある。これらを同時に改善する手法として 散乱体を利用したエミッタンス整合法を採用することとした[6]。本報告ではエミッタンス整合に関するオプティクス 設計から粒子トラッキング計算による確認、そして回転ガ ントリービームコミッショニングにおける検証についてまで を述べる。

2. 原理

2.1 エミッタンス整合

本整合法は高エネルギーイオンが散乱体を通過した ときに生じる多重散乱を利用したものである。非常に薄 い散乱体である仮定すると、散乱体通過前後のビームサ イズは変わらず、散乱角のみが加わる。この場合散乱体 前後での Twiss パラメータは以下の関係式で表わされる [7]。

$$\varepsilon_{2}\gamma_{2} = \varepsilon_{1}\gamma_{1} + \theta_{0}^{2}$$

$$\varepsilon_{2}\beta_{2} = \varepsilon_{1}\beta_{1}$$

$$\varepsilon_{2}\alpha_{2} = \varepsilon_{1}\alpha_{1}$$
(1)

ここで添え字 1 は散乱体通過前、2 は通過後を示している。また θ₀ は散乱体通過による散乱角を示している。 Twiss パラメータの関係式を用いると(1)式は(2)式のよう に書き換えられる。

$$\varepsilon_{2x} = \varepsilon_{1x} \sqrt{1 + \frac{\beta_{1x} \theta_0^2}{\varepsilon_{1x}}}, \quad \varepsilon_{2y} = \varepsilon_{1y} \sqrt{1 + \frac{\beta_{1y} \theta_0^2}{\varepsilon_{1y}}}$$
(2)

[#] t.fujimoto@aec-beam.co.jp

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 MOP102

(2)式において ε2x=ε2y となる条件がエミッタンス整合の条件となる。散乱体を利用したエミッタンス整合では少なからずエミッタンスの広がりが生じる。アイソセンターのスポットサイズをできるだけ絞るためにはエミッタンスの広がりをできるだけ小さく抑えることが重要である。Figure1 は HIMAC 遅い取り出しビームのエミッタンスを示している。 使用する全エネルギー範囲において ε1x < ε1y となっている。よって散乱体通過後のエミッタンスをなるべく小さくする条件として、散乱体位置に於ける β1y をできるだけ小さく、また散乱角をできるだけ小さくするために β1x できるだけ



Figure 1: Beam emittance of the slow extracted beam from the HIMAC synchrotron.

2.2 フェーズアドバンス

シンクロトロンからの遅い取り出し法では ESD により削 り出すように取り出しを行うため水平方向プロファイルは ガウス分布をしていない。よって ESD から $\mu x = n \times \pi$ rad (n: integer)の位置では対称的なスポットにならない。 HIMAC ではシンクロトロン偏向電磁石に起因する水平 方向 50Hz 振動の影響が照射点で生じないようにアイソ センターまでの $\mu x = n \pi$ に調整する必要があることから、 水平方向非対称分布を改善することが望ましい。この非 対称分布は ESD から散乱体までのフェーズアドバンスを $\mu x = (n+0.5) \times \pi$ rad とすることで改善することが可能であ る[6]。



Figure 2: Horizontal beam profile at the phase advance of $n \times \pi$ rad from ESD. (A) and (B) show the profile after passage through the scatterer with $\mu x = (n+0.5) \times \pi$ rad and $\mu x = n \times \pi$ rad, respectively.

Figure 2 は ESD からのフェーズアドバンス $\mu x = n \times \pi rad$ におけるプロファイルを示している。それぞれ散乱体を $\mu x = (n+0.5) \times \pi rad$ および $\mu x = n \times \pi rad$ で通過した後の 場合であるが、 $\mu x = (n+0.5) \times \pi rad$ で散乱体を通過させる とその後のプロファイルは常に対称的な分布となる。そこ で散乱体を利用して $\varepsilon_{1x} = \varepsilon_{1y}$ を得るだけでなくフェーズア ドバンスも最適化してビームプロファイルの改善も試みる ことにした。

2.3 エミッタンス整合装置

エミッタンス整合に必要な β 関数およびフェーズアドバンスが実現できる配置をオプティクス計算により求めた後、装置の製作およびビーム輸送ラインへの組み込みを行った。散乱体は低エネルギーにおいてはエミッタンスの広がりを抑えるために出来るだけ薄いことが望ましい。しかし低エネルギー側に合わせた薄い散乱体厚では、高エネルギー側で水平方向に大きくビームを広げる必要があるため整合を取ることが難しくなる。430~48MeV/uの広いエネルギー範囲に対して無理なく整合を取るために回転散乱体構造を採用することにした。これは散乱体を回転させることでビームから見た散乱体の実効厚を変化させるものである。オプティクス計算の結果散乱体として 15 μ m のカプトンシートを使用することとした。その他散乱体装置の仕様をTable 1 に示す。

Table 1: Specification of the Matching Device

Beam energy	430 – 48 MeV/u
Scatterer material	Polyimidefilm (Kapton)
Scatterer thickness	15 μm
Rotation angle	0-60 degree
Rotation speed	100ms / each energy steps

2.4 トラッキング計算

検討したオプティクスおよび散乱計算を使って粒子のト ラッキング計算を行いエミッタンス整合の確認を行った。 トラッキング計算は全エネルギー範囲に対して行ったが、 ここでは 430MeV/u の結果について示す。Table 2 に計 算条件を示した。

Figure 3 は散乱体前後の位相空間分布を示している。 計算に使用した散乱体(Kapton 30µm)では水平方向 ビームサイズを大きく広げる必要があるが、ビーム輸送ラ インのアパーチャー(±28mm)に十分収まるサイズである。

Table 2: Calculation Conditions of the Particle Tracki	ng
--	----

Beam energy	[MeV/u]	430
Scatterer material		Kapton
Scatterer thickness	[µm]	30
Particle number		10000
(ex, ey) at ESD	[πmm•mrad]	(0.106, 0.755)
(μx, μy) from ESD to scatterer	[rad]	(1.5π, 3.5π)

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 MOP102



(a) Just before the scatterer

(b) Just after the scatterer

Figure 3: Phase space distribution just before and after the scatterer by the particle tracking calculation.

Table 3 は 430MeV/u と 56MeV/u についての散乱体 前後ビームパラメータを示している。430MeV/u は散乱体 角度 60°、55MeV/u は 0°での計算結果であるが、そ れぞれエミッタンス εyの増大は 1.6%、8.5%に収まってい る。

Table 3: Beam Parameters Before and After the Scatterer

430 MeV/u		Before SCT	After SCT
(βx, βy)	[m]	(461.0, 2.0)	(62.30, 1.97)
(αx, αy)		(-54.76, -0.41)	(-7.34, -0.41)
(εx, εy)	$[\pi mm \cdot mrad]$	(0.106, 0.775)	(0.787, 0.787)
55 MeV/u		Before SCT	After SCT
(βx, βy)	[m]	(39.2, 2.0)	(11.0, 1.84)
(αx, αy)		(-2.48, -1.11)	(-0.69, -1.02)
(εχ, εγ)	[πmm•mrad]	(0.82, 2.70)	(2.93, 2.93)

Figure 4 はトラッキング計算により散乱体を通過させた 後、フェーズアドバンス $\mu x \& 36^\circ x$ テップで回転させた時 の水平方向プロジェクションプロファイルを示している。 計算では ESD から散乱体までのフェーズアドバンス μx =1.5 π rad としているが、 μx = (n+0.5)× π rad の条件で あれば位相を回転させても常にプロファイルはガウス分 布となることを確認することができる。



Figure 4: Horizontal beam profile with various phase advances from the scatterer.

3. ビーム試験

粒子分布のトラッキング計算によりエミッタンス整合が 可能であることを確認した後、ビームによる試験を行った。 ビームによる確認はガントリーコースで行った。ガントリー 角度が付いている場合、エミッタンス不整合があるとアイ ソセンターでビームに傾きが生じる。また、回転部取り合 いで Twiss パラメータに不一致があっても同様にビーム に傾きが生じる。





Figure 5: Transition of spot shapes at iso-center by changing the scatterer thickness. Gantry angle is set to - 45 degrees.

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 MOP102

Figure 5 はガントリー角度-45°における散乱体厚を変化させた時のアイソセンタースポット形状(a)とトラッキング計算(b)の比較を示している。散乱体 t=30µm でエミッタンス整合が取れる計算であるが、おおよそ丸いスポット形状が得られている。散乱体厚を変化させることでエミッタンス不整合(εx≠εy)が起こり、ビームが傾いてくることも確認できた。トラッキング計算と比較してもおおよそ似た傾向が得られている。以上の結果からエミッタンス整合およびガントリー回転部取り合い点での Twissパラメータ整合がほぼ計算通り実現できていることが分かる。

Figure 6 はガントリーを回転させた時のアイソセンター スポット形状を示している。回転ガントリーではその回転 により電磁石の配置に変位が生じ、回転角度毎に異なる エラー軌道が生じる。本ガントリーの四極電磁石は偏向 電磁石との機能結合タイプで曲率を持っているためエ ラー軌道によりビームが受ける GL 積が変化する。この GL 変化によるスポット形状の変形を補正するために1台 の四極電磁石励磁量を微調整しているが、ΔI/I<±0.2% 程度であった。



Figure 6: Iso-center spot shape with various gantry angles. Average spot size is about 1.75 mm at 1σ in case of 430 MeV/u.

4. まとめ

放医研 HIMAC では超伝導回転ガントリーを用いた重 粒子線治療の実現に向けてコミッショニングを進めてい る。ガントリーを有する治療室では3次元スキャニング照 射が適用されることから精密なスポットサイズコントロール が要求される。回転ガントリーでは、その回転によりス ポット形状に変形を生じさせないために、回転部入口に おいて水平・垂直方向の Twiss パラメータおよびエミッタ ンスを一致させる必要がある。そこでエミッタンス整合(ex = εy)を実現するために散乱体を利用した方法を採用し、 トラッキング計算による確認を行った後、ビーム試験をガ ントリーコースで行った。その結果、ガントリー回転角度 に依らずスキャニング照射に利用可能な丸いスポットが 得られることを確認することができた。

今後スキャニング照射の実現に向けて、より細かいガントリー角度でスポット調整、確認を行っていく予定である。

参考文献

- [1] http://www.nirs.go.jp/rd/cpt/index.html
- [2] T. Furukawa et al., Med. Phys. 34, 2007, pp. 1085-1097.
- [3] Y. Iwata et al., Nucl. Instr. and Meth. B 317, 2013, p. 793.
- [4] S. Matsuba *et al.*,炭素線治療用超電導回転ガントリーの ビームコミッショニング, in this proceedings.
- [5] Y. Iwata et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 24, 2004, 4400505.
- [6] T. Furukawa *et al.*, Nucl. Instr. and Meth. A 565, 2006, pp. 430-438.
- [7] A. Maier, CERN/PS 98-061 (DI).